SEMICONDUCTOR DEVICE

63-096946 [JP 63096946 A] PUB. NO .: PUBLISHED: April 27, 1988 (19880427) INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) .: 61-243615 [JP 86243615]

APPL NO.: FILED: October 13, 1986 (19861013)

INTL CLASS: [4] H01L-023/46; H01L-023/28; H01L-023/34
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components) Section: E, Section No. 656, Vol. 12, No. 335, Pg. 65, JOURNAL:

September 09, 1988 (19880909)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a withstand voltage between an electric route and a cooling route by a method wherein the electric route is insulated completely from the cooling route by inserting an insulating plate between an electric-current terminal and a cooling block and the whole device is sealed by an insulating material so that the dew condensation on the insulating plate can be prevented.

CONSTITUTION: The heat generated by a semiconductor device 1 is conducted from an electric-current terminal 2 installed on both faces of the device over an insulating plate 8 to a cooling block 3, and is discharged after the heat has been absorbed by cooling water. The efficiency of thermal conductivity is influenced only a little by the insulating plate 8, but is not worsened. Because the insulating plate 8 is installed, an electric route is insulated electrically from a cooling route, and the cooling water is not electrified. It is not required to control the water quality of the cooling water, the corrosion by an electric current is not caused. In addition, except for a connecting part 2a and a part 5a to conduct the heat to the outside, the whole assembly including a pressurizing structure 9 is insulated and sealed 10. As a result, it is possible to prevent the dew condensation on the insulating plate 8 and to increase the pressure- tight performance between the electric route and the cooling route. It is,

therefore possible to obtain an ultra-high-voltage semiconductor device

69日本国特許庁(JP)

40特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭63-96946

@Int_CI.4

協別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988) 4月27日

H 01 L 23/46 23/28

Z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 半導体装置

> 國 昭61-243615 **9**#

觀 昭61(1986)10月13日 母田

B 砂発 明 者

23/34

兵庫県伊丹市塔原 4 丁目 1 香地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

三菱電撥株式会社 の出版

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増進 お代 理

外2名

それぞれ頭次に重ね、かつこれらの相互を加圧機 込銀により加圧技持して構成する半導作装置構造 において、裏記を電波端子と冷却プロックとの被 圧福間に絶縁被を介在、挿入させて、電気的に絶 量すると共に、前記名電波場子の外部への接続部 分と、歯配各権部プロックの外部への無保護部分 とも独さ、かつ美記加圧構造器と含み、で ねっぴ ◆☆◆熱量対解により対止させて構成したことを 特徴とする半導体装置。

3、 発明の詳細な説明

(産業上の料理分野)

この発明は、手導体機関に関し、さらに詳しく を順に登ね、加圧決持して構成する手導

一般に半導体装置に特にダイオード。 タ 。それにトランジスタなどの半導体裏子におい ては、発熱温度によりその特性が等しく変化し、 かつ放発作用の悪い環境では、異常発展によつて 波 申 十 人 企 絵 十 ら わ る た め に 、 そ の 対 質 と し て ・ 従来から放蕩手段を講じた着々の半導作装置構成 が養養されている。人人はややで、まざり、で

従来側によるこの種の放動手段を繰りた半導体 設量として、ことでは水冷式手導体装置の構成を **第2回に示す。** ロックか からっこん

ナなわち。この第2回使法負債成において、存 考し は半導体電子。こゝではダイオードを示し、 2 はこの半導体書子1 の同端質に配した一分の電 並進子、3 はさらにこれらの名電変略子の外側に 配した施伝導性の支护な金属からなる一分の冷却 プロックで、それぞれの内部には、冷却水の水路 4 が形成され、各本路にはご養満などの金属から なるホースニップル5 をねじ込みせたはロー付け により取付けると共に、一方のニップル5.5 買を



特開昭63-96946(2)

記号ホース8 により連結させ、他方のニップル5。 5 を通して、矢印のように冷却水を通水させ、鏡 記手選体常子1 の長角を、これら一対づいの電波 続子2.2 および冷却プロック3.3 を介して冷却し 将るようにしてあり、また、7 は始級座で、意記 半導体常子1.6電波通子2.2 および各冷却プロッ タ3.3 を挟持して、矢印に示す圧波力を受けるよ うにすると共に、関系しない加圧鏡道器との電気 的絶路をとるようにしたものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかして、前記第2回役を倒線成での手導体数 間における最大の無点とするところは、各角がブロック3.2 の水路4.4 が帯電されることにあり、 このために手導体変子1 の両端にからる電圧が、 そのまら配管ホース5.2 おび内部の冷却水にも印 加されて、この冷却水の投放が低いと、多くの改 れ電波が冷却緩延を流れ、特に直旋電圧がかけら れている場合には、ホースニップル5.5 が電波質 食で溶解。緩延することがあつて、短期間で各冷 却ブロッタ3.3 が使用不能になるほか、このよう

支援協震によって電波が扱れる現金を発生しており、この点は、単に沿離距離を延長させるだけでは解決し得ない問題であって、電気振路と冷却延路間の耐電圧にはおのずと展界があり、これは半導体素子1の有する特性。定符を十分には延用し得ないことを意味していて、この種の衰弱疾病にとって行ましくないものであった。

この発明は、従来のこのような問題点を解析するためになされたもので、その目的とするところは、 半導体第子の有する特性。定格を十分に発揮し得て、電視男女を発生せず、かつ感電事故の低れのない高階圧の半導体被散を提供することである。

【開発点を卸換するための手段】:

教記目的を達成するために、この是明に係る手導体装置は、電流電子と冷却プロックとの装圧器 間に他最初を分を、挿入させると共に、加圧装置 器を含めた装置全体を絶疑材料で対止させたもの で る。

(例

におお木の製飲が低いと、感電の慣れすらあつて を放であり、これを防止するためには、冷却水の 気沈も可及的に高くする必要があつて、その水質 の管理も容易でないなどの不利がある。

そこで、これらの対策として、第3回の部分所 類に示すように、電流場子2 と冷却プロック3 と の間に、ペリリアとかポロンナイトライド(BH)な どの無伝導性の良好な絶縁板8 を介在させて、電 気経路と冷却経路とを絶縁した構成が提案されて いる。なお、この場合。絶縁板8 の厚さは、おい よそ 0.5~1.5mm 程度が一般的である。

そして、この第3回使来倒摘成の場合、半導体 ま子1 に生ずる発施は、電変塊子2、絶縁板8。およ びた却プロック3 を延て冷却水に伝道吸収される が、電波塊子2 と冷却プロック3 間の絶級耐電圧 を十分に確保するために絶縁板8 の外形を大きく させて、その裕調距離を可及的に延長させるよう にしている。

しかし一方。冷却水を用いる上では、絶望板 8 の表面での結構開墾を設けることはできず、この

すなわち、この発明では、電流場子と冷却プロック間に絶越級を挿入介在させることにより、電気延路と冷却延路を完全に絶縁でき、併せて装置全体を絶疑材料で対止させることにより、絶縁板圏の結構などを促止し得て、電気延路と冷却経路間の耐電圧を格段に向上できるのである。

(実 焦・何)

以下、この処明に係る平導体装置の一実施例に つき、第1回を参照して詳細に最明する。

第1回はこの実施例による半導体装置の概要構成を示す新額面であり、この第1回実施例において、前記第2回。第3回使来例と四一符号は四一または相当部分を示している。

十なわち、この第1回変集例においても、符号 1 は半導体変子、ことではダイオードを示し、2 はこの半導体変子1 の両端側に配した一分の電波 塊子、1 はさらにこれらの各電波塊子の外側に配 した病などの施保減性の良好な全国からなる一分 の冷却プロックで、それぞれの内部には、冷却水 の木坊(が別点され、各木路には、美質などの全



国からなるホースニップル5 もねじ込みまたはロー付けにより取付けると共に、一方のニップル5。5 間を配管ホース6 により運動させ、他方のニップル5。5 を通して、矢印のように冷却水を選水させ、前配半導体第子1 の発胎を、これら一対づいの電波・4子2、2 および冷却プロック3、3 を介して冷却し得るようにしてある。

また、8 はアルミナ・宣化アルミニウムとか、ポロンナイトライドなどの、強伝導性の良好な電気絶疑材料からなる絶談板であつて、前配各電鉄端子2 と冷却プロック3 との間に介在。挿入されており、この絶談板8 の厚さは、通常の場合・その耐電圧によつて決定されるが、 0.5~1.5mm 程度の義限が一般的である。

さらに、9 は前配名部品組互を加圧快待させる ための加圧構造部であり、9aは規定の圧終力を与 えるための駅パネ、9bはこの圧接力を保持するた めのポルトである。

そしてまた、10は前記名電装端子2 の外部への 放成部分2mと、前記名階類プロック3 の外部への

制され、電気経路、冷却経路間の高射圧化が可能 になり、これらによつて、従来、純水を使用しな ければならなかつた超高圧の半導体装置をも容易 に実現し得るのである。

なが、前記実施例構造においては、水冷式の半 準体装置に適用する場合について述べたが、 その 他、自冷式とか異冷式などの任意の冷却方式によ る半導体装置に適用しても阿線な作用。硬化が得 られる。そしてまた、この実施例構造では、 半導 体案子を1個だけ用いる場合について述べたが、 これを複数個組合せて用いる場合にも広く適用で きることは初勤である。

(発明の角果)

以上群送したように、この発明によれば、半惑体素子の問題に電波増子。冷却プロックをそれぞれ間次に重ね、かつこれらの相互を加圧構造器により加圧技神して構成する半惑体変量構造において、各電波増子と冷却プロックとの放圧値間に絶なった。様人させて、電気的に絶談すると共に、各電波増子の外部への接続部分と、各冷却プ

然伝達部分5aとを除き、かつ胸配加圧構造部3の 全体を含んで、これらを外部に対して被覆針止す るための。例えば、エポキシ側隙。ゴムなどの絶 延材料からなる針止外数である。

しかして、この実施倒標及の場合。本導体案子 しからの発生施は、その阿國領での電液端子?。絶 経版 8、および冷却プロック3 を延て、冷却水によ り吸収排除され、所願の半導体案子1 の冷却作用 が果されるのであり、この際の熱伝導効率は、絶 経版 8 の介在による機かな影響のみをは、た 相に思くはならず、また、この絶縁要8 が介を れているために、電気経路。 れているために、 の水型経路。 は、 の水型性度が不要になり、かつ電流質会を生ず る低れもない。

さらに、外部での被抗部分2a. および外部への 然伝達部分5aを除き、かつ加圧構造部8 を含んだ 全体を、絶縁材料からなる対止外費10により対止 させているために、絶縁版8 の変遷に生ずる結業 を防止できて、変価値での流れ電波が効果的に抑

ロックの外部への無伝達部分とを除き、かつ加圧 構造部を含み、これらの全体を絶縁材料により針 止された。電気経路、冷却経路 間では、変化したとはなり、冷却経路にはないでは、変化を変数での変数では、 ではず、使つて感覚を変数での変数の結果を守った。 がなく、また、絶縁級での変数の結果を守された。 では、変別側にはなり、かりにないでは、 では、変別側にはなり、ないでないでは、 では、変別側にはなどが可能に実施し作る には全体構造も比較的簡単で、容易に実施し などの優れた特長を有するものである。

4. 図図の簡単な配列

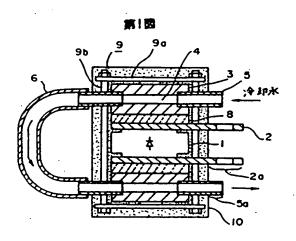
第1回はこの発明に係る半導体装置の一実施例による概要構成を示す実新調団であり、また第2回、および第3回は同上装置の従来例による概要構成をそれぞれに示す実新調団である。

1 ・・・半導体素子、2 ・・・電視線子、3 ・・・冷 却プロック、4 ・・・ 水路、8 ・・・ 地線板、8 ・・・ 加圧視流気、8a・・・板パネ、8b・・・加圧ポルト、 10・・・対止外位上層板状体。

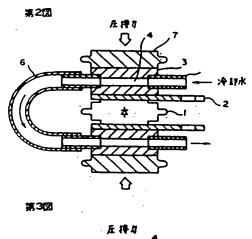


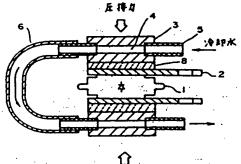


特開昭63-96346(4)



1: 本環体集3 2:電流が乗3 3:沖水路 4:水路 8:純路 9:加圧機道 9a:板路 9a:板路 9b:加圧水 10:封止外装





THIS PAGE BLANK (USPTO)